

### 1 ОСОБЕННОСТИ

- Емкость БМК 950 тыс. эквивалентных вентилей;
  - Встроенные блоки генераторов с ФАПЧ;
  - Тактовая частота до 50 МГц;
  - Напряжение питания от 2,97 В до 3,63 В;
- Диапазон рабочей температуры: от минус  $60 \text{ до } 85 \,^{\circ}\text{C};$
- Стойкость к воздействию специальных факторов 7. $И_1$ , 7. $U_6$ , 7. $U_7$ , 7. $U_8$ , 7. $U_8$ , 7. $U_1$ , 7. $U_4$ , 7. $U_8$ ,
  - Тип корпуса 4245.240-6.01.

### 3 ПРИМЕНЕНИЕ

Микросхемы на основе БМК предназначены для применения в радиоаппаратуре, космической аппаратуре, разрабатываемых и модернизируемых образцах ВВТ, в аппаратуре бортовых спецвычислителей и спецавтоматики.

## 4 СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА НА БМК

Этап разработки	Длительность этапа
Проектирование	2-4 месяца
схемы электрической	
и топологии	
Производство	4 месяца
Измерения и	1 месяц
испытания	

### 2 ОПИСАНИЕ

БМК 5511БЦ5Т предназначены для изготовления на их основе цифровых микросхем, стойких к воздействию специальных факторов.

Количество функциональных выводов: **140...160** 

#### Состав БМК:

- -950 тыс. эквивалентных вентилей типа «2И-HE»;
  - встроенные блоки:
    - 4 генератора с ФАПЧ (PLL);
  - источник отрицательного напряжения.

### Библиотека стандартных элементов:

в формате Liberty (Lib) для использования в стандартном маршруте проектирования ASIC (Synopsis, Cadence, Mentor Graphics)

#### Библиотека СФ-блоков:

- контроллеры интерфейсов:
  - UART;
  - RS-232;
  - I<sup>2</sup>C;
  - SPI:
  - SpaceWire;
  - ΜΚИΟ (ΓΟСТ P 52070);
  - ARINC-429 (ΓΟCT 18977);
  - PCI.



# СОДЕРЖАНИЕ

1 ОСОБЕННОСТИ	. 1
2 ОПИСАНИЕ	. 1
3 ПРИМЕНЕНИЕ	. 1
4 СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА НА БМК	. 1
5 ИСТОРИЯ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ	. 3
6 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	. 4
7 МАРШРУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ	5
8 ТЕСТОВАЯ ЗАШИВКА 5511БЦ5Т-999	. 7
9 ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ	q



# 5 ИСТОРИЯ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ

Дата Изменение



### 6 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра, единица измерения (режим измерения)	Буквенное обозначение параметра	параг	рма метра не	Температура среды, °С
1 Выходное напряжение низкого уровня, В $(I_{OL}=4 \text{ мA}, U_{CC}=2,97\text{B})$	U <sub>OL</sub>	менее	более 0,4	25, 85, минус 60
2 Выходное напряжение высокого уровня, В (I <sub>OH</sub> = -4 мA, U <sub>CC</sub> =2,97В)	U <sub>OH</sub>	2,4	-	25, 85, минус 60
3 Ток утечки низкого уровня на входе, мкА (U <sub>CC</sub> =3,63 B, U <sub>IH</sub> =0 B)	$I_{ILL}$	- 10	-	25, 85, минус 60
4 Ток утечки низкого уровня на входе, мкА (U <sub>IL</sub> = минус 0,2 B, U <sub>CC</sub> =0 B)	$I_{ILL1}$	- 10	-	25, 85, минус 60
5 Ток утечки высокого уровня на входе, мкА (U <sub>CC</sub> =3,63 B, U <sub>IH</sub> =3,63 B)	$I_{\rm ILH}$	-	10	25, 85, минус 60
6 Ток утечки высокого уровня на входе, мкА (U <sub>IH</sub> =3,6 B, U <sub>CC</sub> =0 B)	$I_{\rm ILH1}$	-	10	25, 85, минус 60
7 Выходной ток низкого уровня в состоянии «Выключено», мкА (U <sub>CC</sub> = 3,63 B, U <sub>OZL</sub> = 0 B)	I <sub>OZL</sub>	- 30	-	25, 85, минус 60
8 Ток низкого уровня на выходе в состоянии «Выключено», мкА (Uozl = минус 0,2 В, Ucc=0 В)	$I_{OZL1}$	- 30	-	25, 85, минус 60
9 Выходной ток высокого уровня в состоянии «Выключено», мкА ( $U_{CC}$ =3,63 B, $U_{OZH}$ =3,63 B)	I <sub>OZH</sub>	-	30	25, 85, минус 60
10 Ток высокого уровня на выходе в состоянии «Выключено», мкА, (U <sub>OZH</sub> = минус 0,2 B, U <sub>CC</sub> =0 B)	I <sub>OZH1</sub>	-	30	25, 85, минус 60
11 Статический ток потребления, мА (Ucc=3,63 B, U <sub>IH</sub> =2,4 B, U <sub>IL</sub> =0,6 B)	$I_{CC}$	-	20 1)	25, 85, минус 60
12 Время задержки на вентиль «2И-НЕ», нс (U <sub>CC</sub> =2,97 В)	$t_p$	-	0,5	25, 85, минус 60
1) 2 volvey volvey 5 volvey 5 volvey 2 volvey 2 volvey 2				

<sup>1)</sup> Значение может быть уточнено в карте заказа.



### 7 МАРШРУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Разработанная цифровая библиотека элементов поддерживает маршрут проектирования с использованием САПР Cadence и Synopsys, представленный на рисунке 7.1

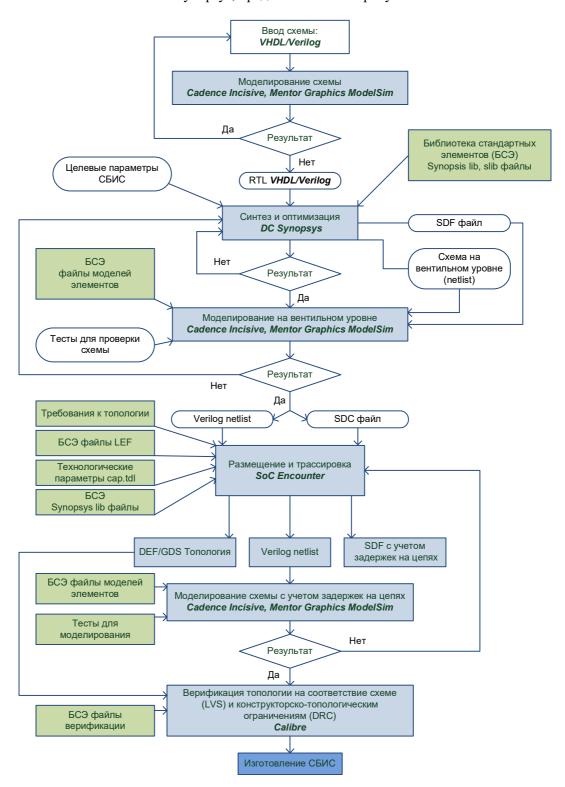


Рисунок 7.1 Маршрут проектирования





## 8 СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Разработка зашивок на БМК производится на разных уровнях взаимодействия с предприятиями, схема взаимодействия представлена на рисунке 8.1.

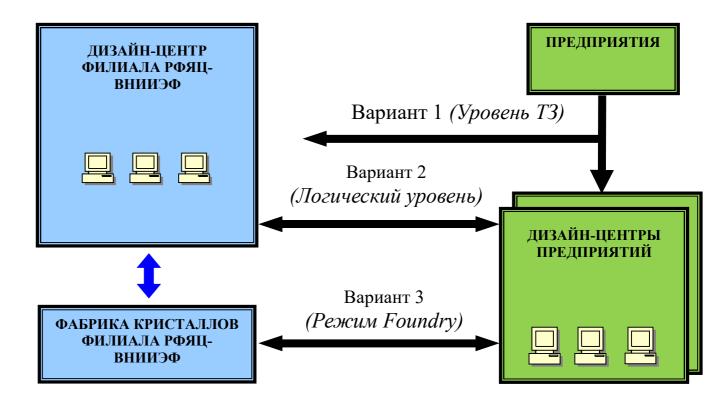


Рисунок 8.1. Схема взаимодействия с предприятиями при разработке и производстве ЭКБ



## 9 ТЕСТОВАЯ ЗАШИВКА 5511БЦ5Т-999

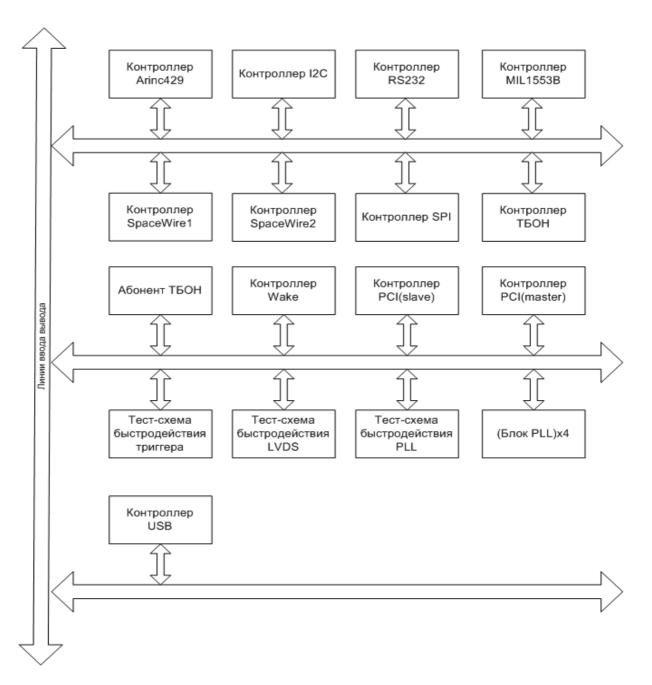
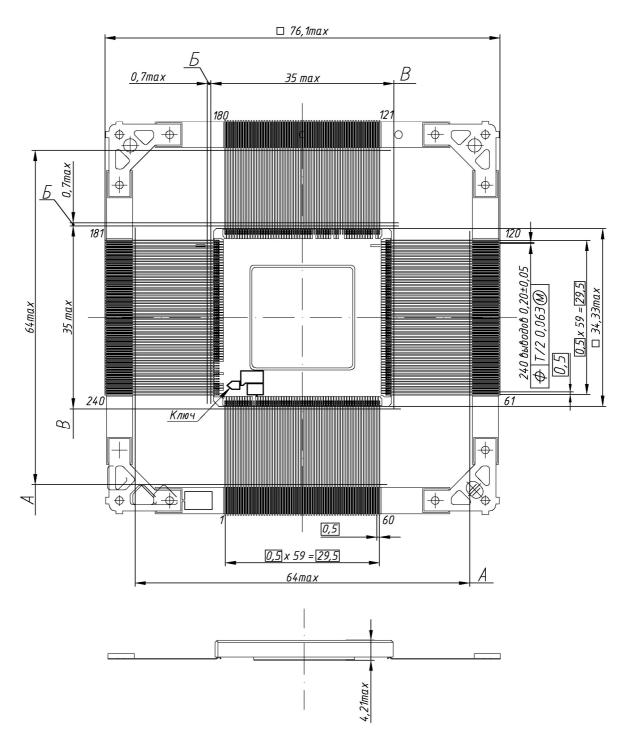


Рисунок 9.1 Структурная схема тестовой зашивки 5511БЦ5Т-999



## 10 ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



- 1. Нумерация выводов корпуса показана условно.
- 2. А зона обрубки технологической рамки. Обрубка осуществляется потребителем. Б длина вывода, в пределах которой производится контроль позиционного допуска осей выводов. В ширина зоны, которая включает действительную часть корпуса и часть выводов, непригодную для монтажа.
- 3. Неуказанные размеры корпуса микросхемы и дополнительные сведения о нем по ТАСФ.301176.004 ТУ.